

**MTW60-51515**

**RELIABILITY DATA**

**信頼性データ**

**I N D E X**

	<b>PAGE</b>
1. MTBF 計算値 Calculated Values of MTBF .....	R-1
2. 部品ディレーティング Components Derating .....	R-2 ~4
3. 主要部品温度上昇値 Main Components Temperature Rise $\Delta T$ List .....	R-5
4. 電解コンデンサ推定寿命計算値 Electrolytic Capacitor Lifetime .....	R-6 ~10
5. アブノーマル試験 Abnormal Test .....	R-11 ~12
6. 振動試験 Vibration Test .....	R-13
7. ノイズシミュレート試験 Noise Simulate Test .....	R-14

※ 試験結果は、代表データであります、全ての製品はほぼ同等な特性を示します。  
従いまして、以下の結果は参考値とお考え願います。

Test results are typical data. Nevertheless the following results are considered to be reference data because all units have nearly the same characteristics.

## 1. MTBF計算値 Calculated Values of MTBF

## MODEL : MTW60-51515

## (1) 算出方法 Calculating Method

MIL-HDBK-217Fの部品ストレス解析法(\*1)で算出されています。

故障率 $\lambda_{SS}$ は、それぞれの部品ごとに電気ストレスと動作温度によって決定されます。

Calculated based on parts stress reliability projection of MIL-HDBK-217F (\*1).

Individual failure rate  $\lambda_{SS}$  is calculated by the electric stress and temperature rise of the each device.

\*1: MIL-HDBK-217F "Reliability Prediction of Electronic Equipment"  
(MIL-HDBK-217F Notice 2, 28,Feb.,1955 Issue)

<算出式>

$$MTBF = \frac{1}{\lambda_{equip}} = \frac{1}{\sum_{i=1}^m N_i \cdot \lambda_{ssi}} \times 10^6 \text{ 時間 (hours)}$$

$$\lambda_{ssi} = \lambda_{Gi} \cdot \pi_{Qi} \cdot \pi_{Si} \cdot \pi_{Ti} \cdot \pi_{Ei}$$

$\lambda_{equip}$  : 全機器故障率(FITs) Total Equipment failure rate (FITs = Failures in  $10^6$  hours)

$\lambda_{Gi}$  : i番目の部品に対する基礎故障率 Generic failure rate for the ith device

$\pi_{Qi}$  : i番目の部品に対する品質ファクタ Quality factor for the ith device

$\pi_{Si}$  : i番目の部品に対するストレスファクタ Stress factor for the ith device

$\pi_{Ti}$  : i番目の部品に対する温度ファクタ Temperature factor for the ith device

$\pi_E$  : i番目の部品に対する環境ファクタ Environmental factor for the ith device

m : 異なる部品の数 Number of different device types

$N_i$  : i番目の部品の個数 Quantity of ith device type

## (2) MTBF値 MTBF Values

条件 Conditions :

Ta = 50°C

G<sub>F</sub> : 地上、固定 (Ground, Fixed) = 57,559 時間 (Hours)

G<sub>B</sub> : 地上、温和 (Ground, Benign) = 277,788 時間 (Hours)

Note : 電解コンデンサの寿命は、MTBF計算に含まれません。

Life expectancy of electrolytic capacitor are not included in MTBF calculation.

## 2. 部品ディレーティング Components Derating

**MODEL : MTW60-51515****(1) 算出方法 Calculating Method****(a) 測定方法 Measuring method**

・取付方法 Mounting method	：標準取付 : A Standard mounting : A	・周囲温度 Ambient temperature	: 50°C
・入力電圧 Input voltage			
・出力電圧、電流 Output voltage & current			
	出力 負荷	V1	V2
		+5V	+15V
	Io = 100%	5.0A	2.0A
			+15V
			0.5A

**(b) 半導体 Semiconductors**

ケース温度、消費電力、熱抵抗より使用状態の接合点温度を求め  
最大定格、接合点温度との比較を求めました。

Compared with maximum junction temperature and actual one which is calculated based on case temperature, power dissipation and thermal impedance.

**(c) IC、抵抗、コンデンサ等 IC, Resistors, Capacitors, etc.**

周囲温度、使用状態、消費電力など、個々の値は設計基準内に入っています。  
Ambient temperature, operating condition, power dissipation and so on are within derating criteria.

**(d) 热抵抗算出方法 Calculating method of thermal impedance**

$$\theta_{j-c} = \frac{T_{j(max)} - T_c}{P_{ch(max)}} \quad \theta_{j-a} = \frac{T_{j(max)} - T_a}{P_{ch(max)}}$$

T<sub>c</sub> : ディレーティングの始まるケース温度 一般に25°C  
Case Temperature at Start Point of Derating ; 25°C in General

T<sub>a'</sub> : ディレーティングの始まる周囲温度 一般に25°C  
Ambient Temperature at Start Point of Derating ; 25°C in General

P<sub>ch(max)</sub> : 最大チャネル損失  
Maximum Channel Dissipation

T<sub>j(max)</sub> : 最大接合点(チャネル)温度  
(T<sub>ch(max)</sub>) Maximum Junction (channel) Temperature

$\theta_{j-c}$  : 接合点(チャネル)からケースまでの熱抵抗  
( $\theta_{ch-c}$ ) Thermal Impedance between Junction (channel) and Case

$\theta_{j-a}$  : 接合点(チャネル)から周囲までの熱抵抗  
( $\theta_{ch-a}$ ) Thermal Impedance between Junction (channel) and Ambient

## (2) 部品ディレーティング表 Components Derating List

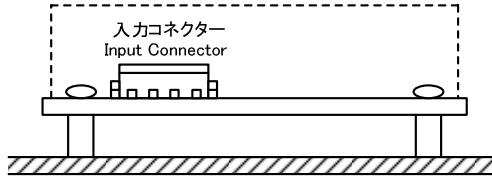
部品番号 Location No.	Vin = 100VAC	Load = 100%	Ta = 50 °C
Q1 TK6A60D TOSHIBA	Tch (max) = 150 °C Pch = 0.44 W Tch = Tc + ((θch-c) × Pch) = 93.9 °C D.F. = 62.6 %	θch-c = 3.125 °C/W ΔTc = 42.5 °C Tc = 92.5 °C	
Q2 TK6A60D TOSHIBA	Tch (max) = 150 °C Pch = 1.14 W Tch = Tc + ((θch-c) × Pch) = 103.6 °C D.F. = 69.1 %	θch-c = 3.125 °C/W ΔTc = 50.3 °C Tc = 100.3 °C	
CR2 RS405M RECTRON	Tj (max) = 150 °C Pd = 1.53 W Tch = Tc + ((θj-c) × Pd) = 99.0 °C D.F. = 66.0 %	θj-c = 6.0 °C/W ΔTc = 39.8 °C Tc = 89.8 °C	
CR51 STPS20H100CFP STMICRO	Tj (max) = 175 °C Pd = 4.47 W Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 135.8 °C D.F. = 77.6 %	θj-c = 3.2 °C/W ΔTc = 71.5 °C Tc = 121.5 °C	
CR53 FCH20A15 NIHON INTER	Tj (max) = 150 °C Pd = 1.80 W Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 116.6 °C D.F. = 77.7 %	θj-c = 1.5 °C/W ΔTc = 63.9 °C Tc = 113.9 °C	
CR55 YG911S3R FUJI ELECTRIC	Tj (max) = 150 °C Pd = 0.52 W Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 111.1 °C D.F. = 74.1 %	θj-c = 3.5 °C/W ΔTc = 59.3 °C Tc = 109.3 °C	
IC1 ICE3BS03LJG INFINEON	Tj (max) = 150 °C Pd = 103 mW Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 77.6 °C D.F. = 51.8 %	θj-c = 5.3 °C/W ΔTc = 27.1 °C Tc = 77.1 °C	
IC2 TLP785F TOSHIBA (LED)	Tch (max) = 125 °C Pd = 13.8 mW Tch = Tc + ((θch-a) × Pd) = 82.6 °C D.F. = 66.1 %	θch-a = 1111.1 °C/W ΔTc = 17.2 °C Tc = 67.2 °C	
IC2 TLP785F TOSHIBA (TRANSISTOR)	Tch (max) = 125 °C Pc = 1.62 mW Tch = Tc + ((θch-a) × Pc) = 68.3 °C D.F. = 54.6 %	θch-a = 666.7 °C/W ΔTc = 17.2 °C Tc = 67.2 °C	

部品番号 Location No.	Vin = 240VAC	Load = 100%	Ta = 50 °C
Q1 TK6A60D TOSHIBA	Tch (max) = 150 °C Pch = 1.31 W Tch = Tc + ((θch-c) × Pch) = 112.9 °C D.F. = 75.3 %	θch-c = 3.125 °C/W ΔTc = 58.8 °C Tc = 108.8 °C	
Q2 TK6A60D TOSHIBA	Tch (max) = 150 °C Pch = 1.33 W Tch = Tc + ((θch-c) × Pch) = 117.3 °C D.F. = 78.2 %	θch-c = 3.125 °C/W ΔTc = 63.1 °C Tc = 113.1 °C	
CR2 RS405M RECTRON	Tj (max) = 150 °C Pd = 0.81 W Tch = Tc + ((θj-c) × Pd) = 75.1 °C D.F. = 50.0 %	θj-c = 6.0 °C/W ΔTc = 20.2 °C Tc = 70.2 °C	
CR51 STPS20H100CFP STMICRO	Tj (max) = 175 °C Pd = 4.46 W Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 135.7 °C D.F. = 77.5 %	θj-c = 3.2 °C/W ΔTc = 71.4 °C Tc = 121.4 °C	
CR53 FCH20A15 NIHON INTER	Tj (max) = 150 °C Pd = 1.76 W Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 116.2 °C D.F. = 77.5 %	θj-c = 1.5 °C/W ΔTc = 63.6 °C Tc = 113.6 °C	
CR55 YG911S3R FUJI ELECTRIC	Tj (max) = 150 °C Pc = 0.53 W Tj = Tc + ((θj-c) × Pc) = 110.4 °C D.F. = 73.6 %	θj-c = 3.5 °C/W ΔTc = 58.5 °C Tc = 108.5 °C	
IC1 ICE3BS03LJG INFINEON	Tj (max) = 150 °C Pd = 134 mW Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 83.9 °C D.F. = 55.9 %	θj-c = 5.3 °C/W ΔTc = 33.2 °C Tc = 83.2 °C	
IC2 TLP785F TOSHIBA (LED)	Tch (max) = 125 °C Pd = 13.8 mW Tch = Tc + ((θch-a) × Pd) = 89.4 °C D.F. = 71.5 %	θch-a = 1111.1 °C/W ΔTc = 24.0 °C Tc = 74.0 °C	
IC2 TLP785F TOSHIBA (TRANSISTOR)	Tch (max) = 125 °C Pc = 1.62 mW Tch = Tc + ((θch-a) × Pc) = 75.1 °C D.F. = 60.1 %	θch-a = 666.7 °C/W ΔTc = 24.0 °C Tc = 74.0 °C	

3. 主要部品温度上昇値 Main Components Temperature Rise  $\Delta T$  List

MODEL : MTW60-51515

## (1) 測定条件 Measuring Conditions

取付方法 Mounting Method			
(標準取付 : A) (Standard Mounting : A)			
入力電圧 Vin Input Voltage	100VAC		
	V1	V2	V3
出力電圧 Vo Output Voltage	+5VDC	+15VDC	-15VDC
出力電流 Io (100%) Output Current	5.0A	2.0A	0.5A

## (2) 測定結果 Measuring Results

		$\Delta T$ Temperature Rise (°C)	
入力電圧 Input Voltage		Vin = 100VAC	Vin = 240VAC
周囲温度 Ambient temperature		Ta = 50°C	
部品番号 Location No.	部品名 Part name	取付方向 Mounting A	
Q1	MOS FET	42.5	58.8
Q2	MOS FET	50.3	63.1
CR2	BRIDGE DIODE	39.8	20.2
CR51	DIODE	71.5	71.4
CR53	DIODE	63.9	63.6
CR55	DIODE	59.3	58.5
IC1	IC	27.1	33.2
IC2	PHOTO COUPLER	17.2	24.0
IC3	IC	27.3	27.8
IC4	PHOTO COUPLER	25.2	23.2
IC55	IC	76.9	75.6
T1	TRANS	38.3	42.2
T2	TRANS	47.5	49.2
L1	BALUN	30.1	16.6
L51	CHOKE COIL	29.0	29.3
C5	E.CAP.	17.8	14.7
C9	E.CAP.	22.6	32.2
C12	E.CAP.	19.0	18.1
C16	E.CAP.	32.5	35.8
C52	E.CAP.	41.1	40.4
C53	E.CAP.	35.7	35.5
C60	E.CAP.	41.3	41.8
C65	E.CAP.	44.0	43.5
C66	E.CAP.	44.5	44.3

## 4. 電解コンデンサ推定寿命計算値

## Electrolytic Capacitor Lifetime

## MODEL : MTW60-51515

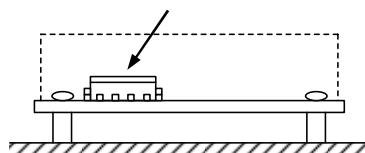
空冷条件 : 自然空冷

Cooling condition : Convection cooling

取付方向 A

Mounting A

入力コネクター

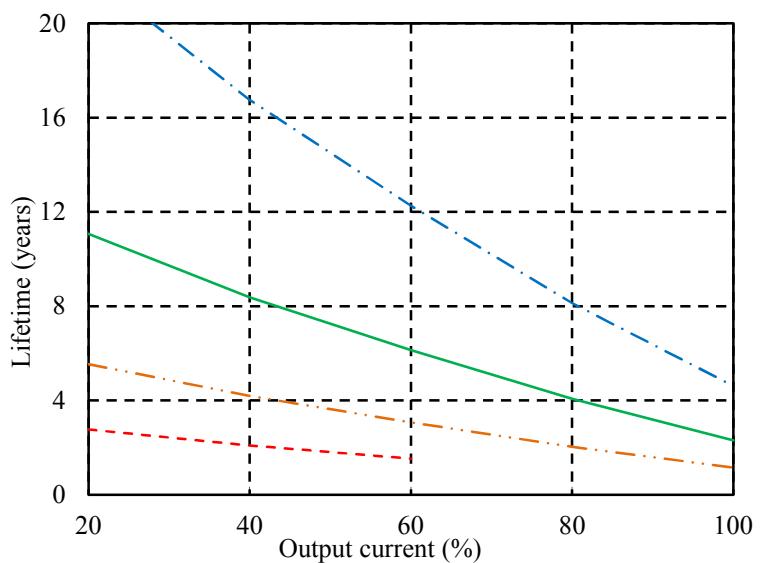


Conditions

Ta : 30°C : .....  
 40°C : ——  
 50°C : -.-.  
 60°C : -.-.

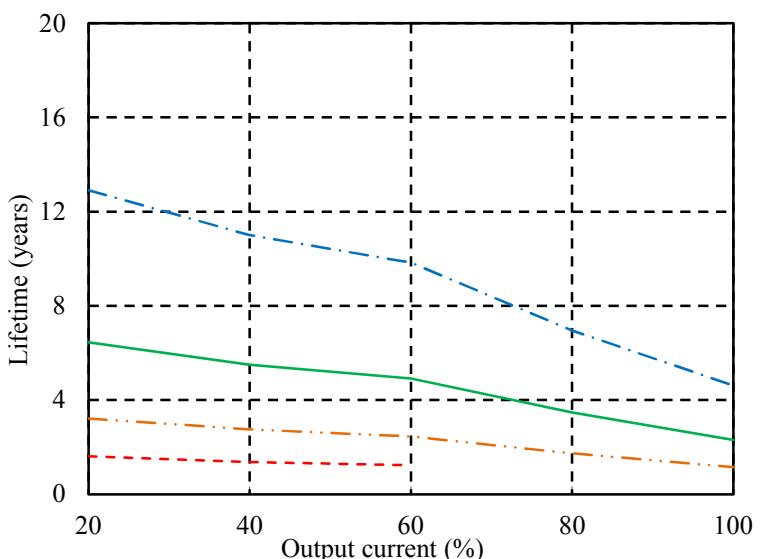
Vin = 100VAC

Ta Load	Lifetime (years)			
	30°C	40°C	50°C	60°C
20%	20.0	11.1	5.5	2.8
40%	16.8	8.4	4.2	2.1
60%	12.3	6.1	3.1	1.5
80%	8.1	4.1	2.0	-
100%	4.6	2.3	1.2	-



Vin = 240VAC

Ta Load	Lifetime (years)			
	30°C	40°C	50°C	60°C
20%	12.9	6.5	3.2	1.6
40%	11.0	5.5	2.8	1.4
60%	9.8	4.9	2.5	1.2
80%	7.0	3.5	1.7	-
100%	4.6	2.3	1.2	-



上記推定寿命は、弊社計算方法により算出した値であり、封口ゴムの劣化などの影響を含めておりません。

The lifetime is calculated based on our method and doesn't include the seal rubber degradation effect etc.

電解コンデンサの寿命は15年が上限となります。

The upper limit of the Electrolytic Capacitors lifetime are 15 years.

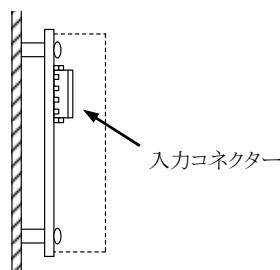
**MODEL : MTW60-51515**

空冷条件 : 自然空冷

**Cooling condition : Convection cooling**

取付方向 C

Mounting C

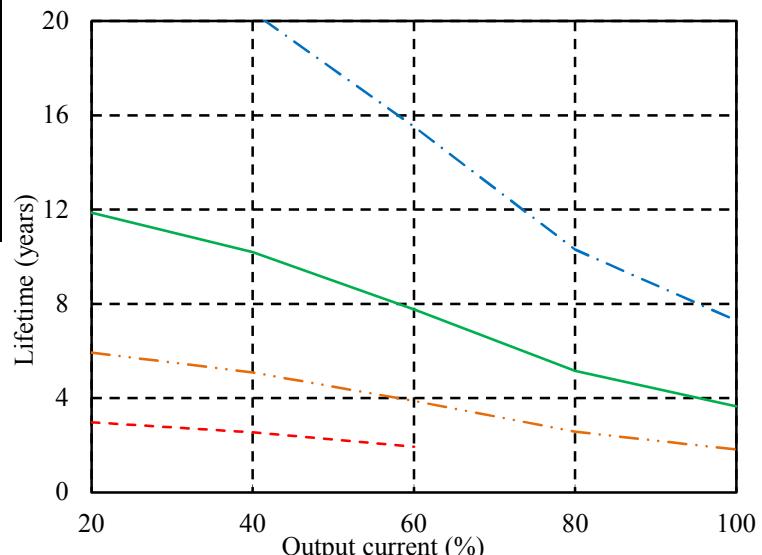


Vin = 100VAC

Ta \ Load	Lifetime (years)			
	30°C	40°C	50°C	60°C
20%	20.0	11.9	5.9	3.0
40%	20.0	10.2	5.1	2.6
60%	15.5	7.8	3.9	1.9
80%	10.3	5.2	2.6	-
100%	7.3	3.7	1.8	-

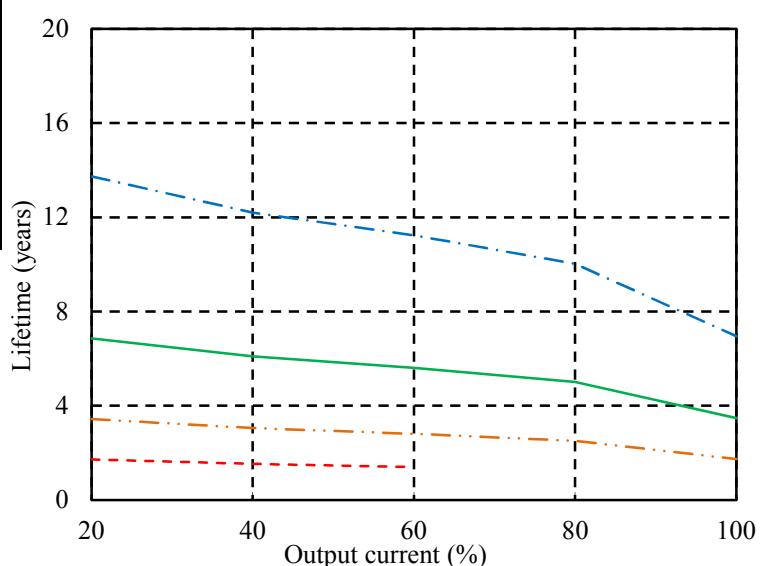
Conditions

- Ta : 30°C : 40°C : 50°C : 60°C :



Vin = 240VAC

Ta \ Load	Lifetime (years)			
	30°C	40°C	50°C	60°C
20%	13.7	6.9	3.4	1.7
40%	12.2	6.1	3.1	1.5
60%	11.2	5.6	2.8	1.4
80%	10.0	5.0	2.5	-
100%	7.0	3.5	1.7	-



上記推定寿命は、弊社計算方法により算出した値であり、封口ゴムの劣化などの影響を含めておりません。

The lifetime is calculated based on our method and doesn't include the seal rubber degradation effect etc.

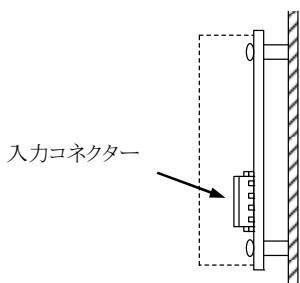
電解コンデンサの寿命は15年が上限となります。

The upper limit of the Electrolytic Capacitors lifetime are 15 years.

## MODEL : MTW60-51515

空冷条件 : 自然空冷

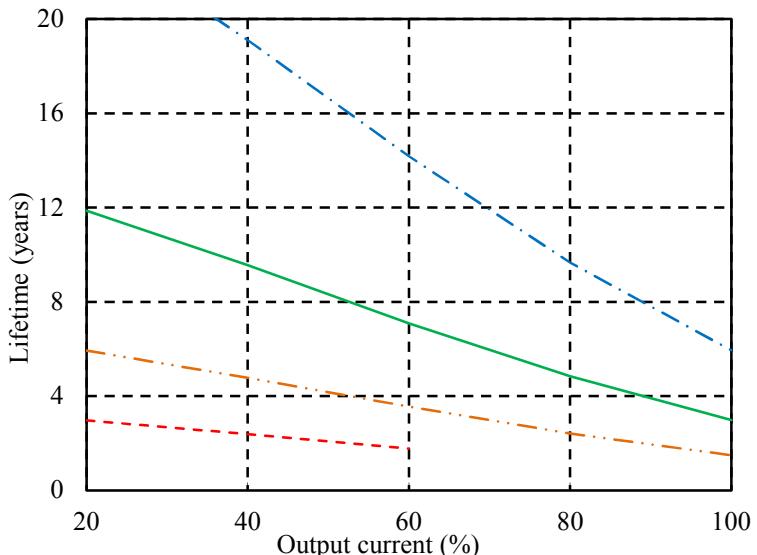
Cooling condition : Convection cooling

取付方向 D  
Mounting D

Conditions  
 Ta : 30°C :   
 40°C :   
 50°C :   
 60°C :

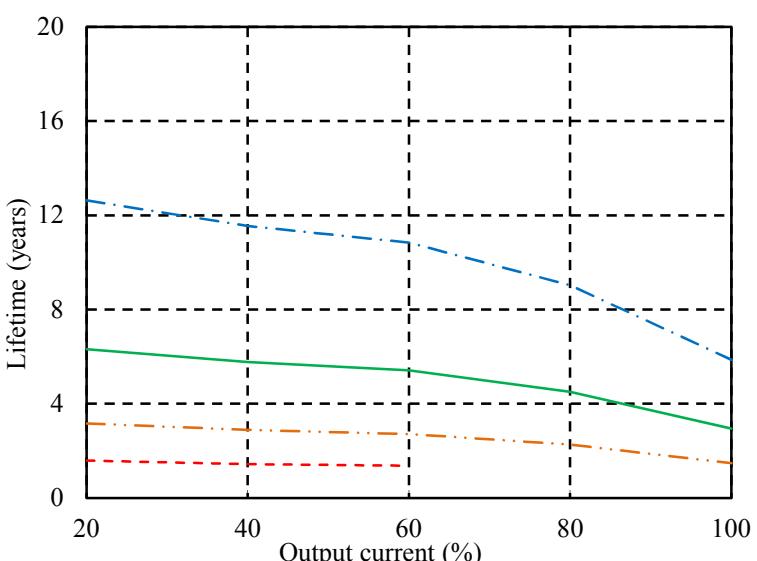
Vin = 100VAC

Load \ Ta	Lifetime (years)			
Load	30°C	40°C	50°C	60°C
20%	20.0	11.9	5.9	3.0
40%	19.1	9.6	4.8	2.4
60%	14.2	7.1	3.6	1.8
80%	9.7	4.8	2.4	-
100%	6.0	3.0	1.5	-



Vin = 240VAC

Load \ Ta	Lifetime (years)			
Load	30°C	40°C	50°C	60°C
20%	12.6	6.3	3.2	1.6
40%	11.5	5.8	2.9	1.4
60%	10.8	5.4	2.7	1.4
80%	9.0	4.5	2.3	-
100%	5.9	2.9	1.5	-



上記推定寿命は、弊社計算方法により算出した値であり、封口ゴムの劣化などの影響を含めておりません。

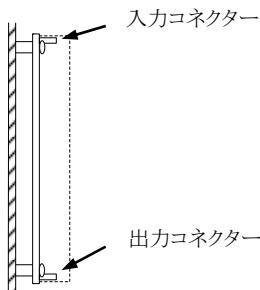
The lifetime is calculated based on our method and doesn't include the seal rubber degradation effect etc.

電解コンデンサの寿命は15年が上限となります。

The upper limit of the Electrolytic Capacitors lifetime are 15 years.

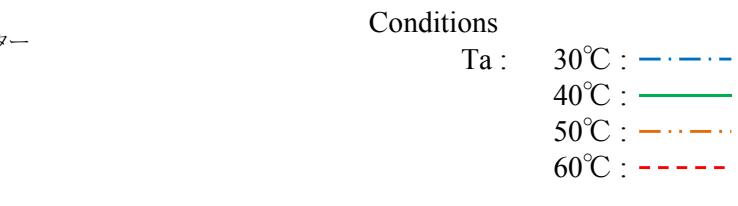
**MODEL : MTW60-51515**

空冷条件：自然空冷

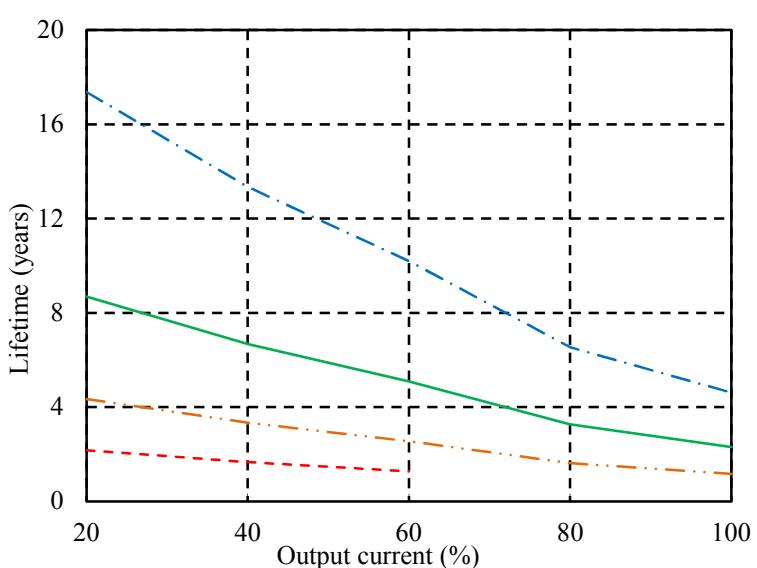
**Cooling condition : Convection cooling**取付方向 E  
Mounting E

Vin = 100VAC

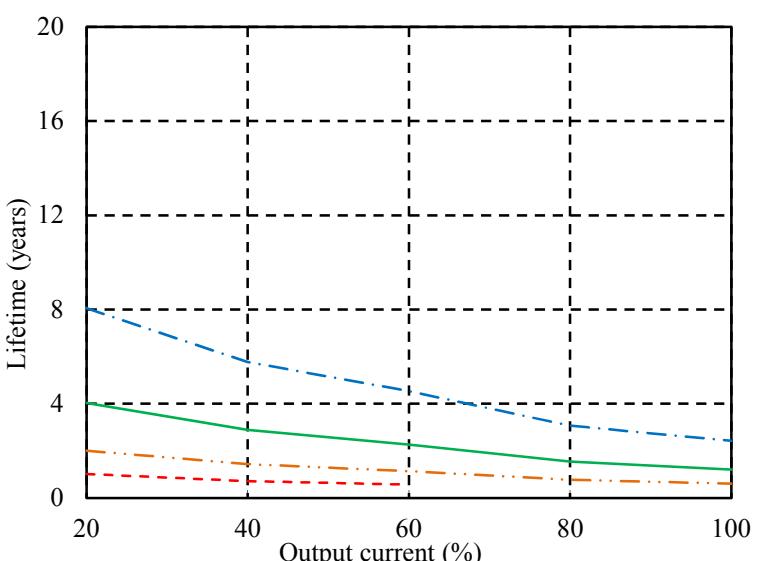
Load \ Ta	Lifetime (years)			
Load	30°C	40°C	50°C	60°C
20%	17.4	8.7	4.3	2.2
40%	13.4	6.7	3.3	1.7
60%	10.2	5.1	2.6	1.3
80%	6.5	3.3	1.6	-
100%	4.6	2.3	1.2	-



Vin = 240VAC



Load \ Ta	Lifetime (years)			
Load	30°C	40°C	50°C	60°C
20%	8.1	4.0	2.0	1.0
40%	5.8	2.9	1.4	0.7
60%	4.5	2.3	1.1	0.6
80%	3.1	1.5	0.8	-
100%	2.4	1.2	0.6	-



上記推定寿命は、弊社計算方法により算出した値であり、封口ゴムの劣化などの影響を含めておりません。

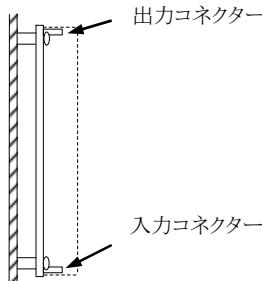
The lifetime is calculated based on our method and doesn't include the seal rubber degradation effect etc.

電解コンデンサの寿命は15年が上限となります。

The upper limit of the Electrolytic Capacitors lifetime are 15 years.

**MODEL : MTW60-51515**

空冷条件：自然空冷

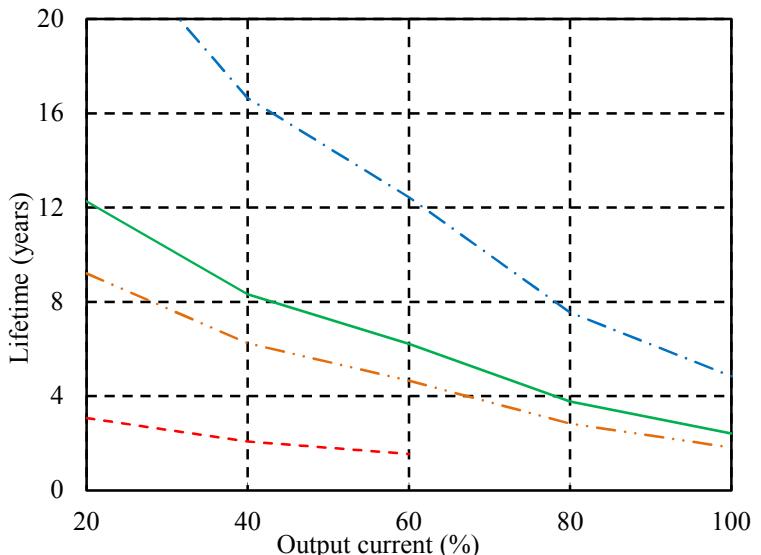
**Cooling condition : Convection cooling**取付方向 F  
Mounting F

Conditions

Ta :  
 30°C :   
 40°C :   
 50°C :   
 60°C :

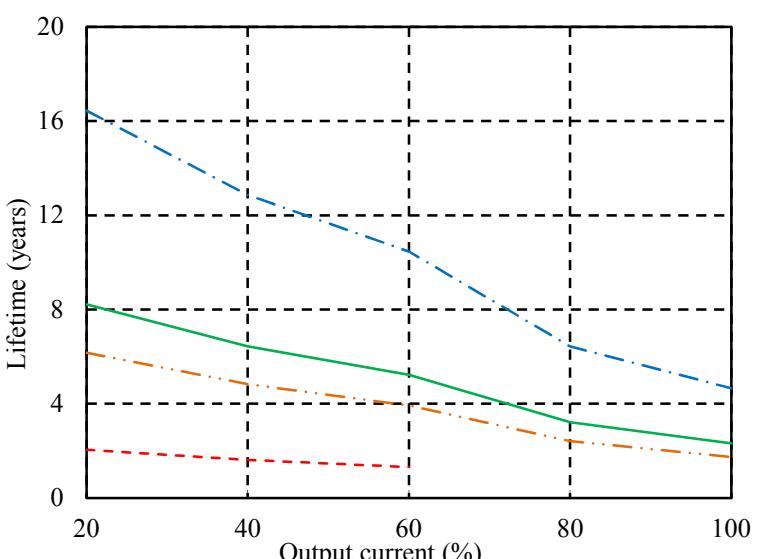
Vin = 100VAC

Load	Lifetime (years)			
	30°C	40°C	50°C	60°C
20%	20.0	12.3	9.2	3.1
40%	16.6	8.3	6.2	2.1
60%	12.4	6.2	4.7	1.6
80%	7.6	3.8	2.8	-
100%	4.8	2.4	1.8	-



Vin = 240VAC

Load	Lifetime (years)			
	30°C	40°C	50°C	60°C
20%	16.4	8.2	6.2	2.1
40%	12.9	6.4	4.8	1.6
60%	10.5	5.2	3.9	1.3
80%	6.4	3.2	2.4	-
100%	4.7	2.3	1.7	-



上記推定寿命は、弊社計算方法により算出した値であり、封口ゴムの劣化などの影響を含めておりません。

The lifetime is calculated based on our method and doesn't include the seal rubber degradation effect etc.

電解コンデンサの寿命は15年が上限となります。

The upper limit of the Electrolytic Capacitors lifetime are 15 years.

## 5. アブノーマル試験 Abnormal Test

MODEL : MTW60-51515

## (1) 試験条件 Test Conditions

Input : 255V Output : 5/15/-15V, 5.0A/2.0A/0.5A(100%) Ta : 25°C 70%RH

## (2) 試験結果 Test Results

( Da : Damaged )

No.	Test position		Test mode		Test result												記事 Note
	部品No.	試験端子	ショート	オープン	a 発火 Fire	b 発煙 Smoke	c 破裂 Burst	d 異臭 Smell	e 赤熱 Red hot	f 破損 Damaged	g ヒューズ断 Fuse blown	h OVP	I OCP	j 出力断 No output	k 変化なし No change	l その他 Others	
1	Q1	D-G	○						○	○				○			FUSE : F1 Da : Q1, CR9 V1出力断 V1 No output
2		D-S	○						○	○				○			FUSE : F1 Da : CR9 V1出力断 V1 No output
3		G-S	○											○			V1出力断 V1 No output
4		D		○										○			V1出力断 V1 No output
5		G		○										○			V1出力断 V1 No output
6		S		○										○			V1出力断 V1 No output
7	Q2	D-G	○						○	○				○			FUSE : F1 Da : Q2, CR10 V2,3出力断 V2,3 No output
8		D-S	○						○	○				○			FUSE : F1 Da : CR10 V2,3出力断 CH2,3 No output
9		G-S	○											○			V2,3出力断 CH2,3 No output
10		D		○										○			V2,3出力断 CH2,3 No output
11		G		○										○			V2,3出力断 CH2,3 No output
12		S		○										○			V2,3出力断 CH2,3 No output

( Da : Damaged )

No.	Test position		Test mode		Test result													記事 Note
	部品No.	試験端子	ショート Short	オープン Open	a 発火 Fire	b 発煙 Smoke	c 破裂 Burst	d 異臭 Smell	e 赤熱 Red hot	f 破損 Damaged	g ヒューズ断 Fuse blown	h O V P	I O C P	j 出力断 No output	k 変化なし No change	l その他 Others		
13	CR2	AC-DC	○								○			○			FUSE:F1	
14		DC-DC	○								○			○			FUSE:F1	
15		AC-AC	○								○			○			FUSE:F1	
16		AC		○											○			
17		DC		○											○			
18	CR51	A-K	○											○			V1出力断 V1 No output	
19		A/K		○										○			V1出力断 V1 No output	
20	CR53	A-K	○											○			V2,3出力断 V2,3 No output	
21		A/K		○										○			V2,3出力断 No output	
22	CR55	A-K	○											○			V2,3出力断 V2,3 No output	
23		A/K		○										○			V3出力断 V3 No output	
24	IC51	A-K	○													○	V1出力低下 V1 Output decrease	
25		A-Ref	○													○	V1出力上昇 V1 Output increase	
26		A		○								○					V1出力断 V1 No output	
27		K		○							○						V1出力断 V1 No output	
28		Ref		○							○						V1出力断 V1 No output	
29	IC55	1-2	○											○			V2,3出力断 V2,3 No output	
30		2-3	○												○		V3出力上昇 V3 Output increase	
31		1		○									○				V3出力断 V3 No output	
32		2		○									○				V3出力断 V3 No output	
33		3		○									○				V3出力断 V3 No output	

## 6. 振動試験 Vibration Test

MODEL : MTW60-51515

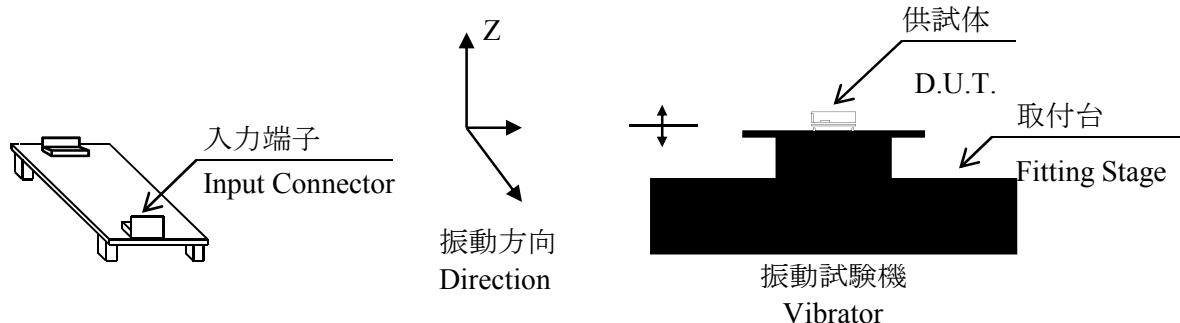
## (1) 振動試験種類 Vibration Test Class

掃引振動数耐久試験 Frequency variable endurance test

## (2) 試験条件 Test Conditions

・周波数範囲 Sweep frequency	: 5~10Hz	・全振幅 Amplitude	: 10mm P-P
・周波数範囲 Sweep frequency	: 10~200Hz	・加速度 Acceleration	: 一定 $19.6\text{m/s}^2$ (2G) Constant
・振動方向 Direction	: X, Y, Z		
・掃引時間 Sweep time	: 10分間 10min	・試験時間 Sweep count	: 各方向共 1時間 1 hour each

## (3) 試験方法 Test Method



## (5) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 破壊しない事  
Not to be broken.
2. 試験後の出力に異常がない事  
No abnormal output after test.

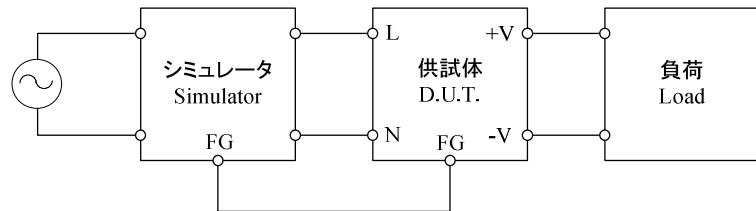
## (6) 試験結果 Test Results

合格 OK

## 7. ノイズシミュレート試験 Noise Simulate Test

MODEL : MTW60-51515

## (1) 試験回路及び測定器 Test Circuit and Equipment



シミュレータ : INS-4320(A) (ノイズ研究所)  
 Simulator (Noise Laboratory Co., LTD)

## (2) 試験条件 Test Conditions

・入力電圧 Input voltage	: 100, 230VAC	・ノイズ電圧 Noise level	: 0~2kV
・出力電圧 Output Voltage	: 定格 Rated	・位相 Phase	: 0~360 deg
・出力電流 Output current	: 0, 100%	・極性 Polarity	: +, -
・周囲温度 Ambient temperature	: 25°C	・印加モード Mode	: コモン、ノーマル Common, Normal
・パルス幅 Pulse width	: 50~1000ns	・トリガ選択 Trigger select	: Line

## (3) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 試験中、5%を超える出力電圧の変動のない事  
The regulation of output voltage must not exceed 5% of initial value during test.
2. 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事  
The output voltage must be within the regulation of specification after the test.
3. 発煙・発火のない事  
Smoke and fire are not allowed.

## (4) 試験結果 Test Results

合格 OK